# ⑩ 日本国特許庁(JP)

#### 平2-183441 ② 公 開 特 許 公 報(A)

Mint. Cl. 5

广内整理番号 識別記号

④公開 平成2年(1990)7月18日

G 11 B 7/24

В 8120-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称 光デイスク

> 21)特 願 平1-1249

願 平1(1989)1月9日 22出

72)発 明 君 山田 一 彦 の出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目7番1号

個代 理 人 弁理士 舘野 千恵子

#### 眲 細 鸖

1. 発明の名称

光ディスク

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 透明円板状基板上に、所定のデジタル情報に 対応した金属膜パターンよりなる反射膜と、酸 化マグネシウムまたは酸化チタニウムのうち少 なくとも一種からなる酸化物膜と、保護膜とが 順次積層されてなることを特徴とする光ディス ク。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、CD-ROM等に用いられる光ディ スクに関するものである。

[従来の技術]

近年、コンパクトディスクにコンピュータ用の デジタル情報を記録した光ディスク、いわゆる CD-ROMが普及してきており、文献情報の検 索等に盛んに利用されてきているが、このCD-

ROMは基本的にはコンパクトディスクと同じ構 造を有している。

第2図は従来の光ディスクを半径方向に切断し た断面図である。第2図に示すように、ポリカー ボネート等の熱可塑性樹脂からなる透明基板1の 表面には、符号化された記録情報に対応する凹凸 パターンが形成され、この凹凸パターンの形成さ れた透明基板1の表面には、蒸着法等によりAℓ 等の反射率の高い金属からなる反射膜2および保 **護膜4が順次積層された構造となっている。** 

ここで、前述した凹凸パターンを有する透明基 板1の形成は通常射出成形法を用いて行われる。 この射出成形法は、例えば、真利藤雄、林謙二共 著「CDプレーヤ入門」第25頁(コロナ社、1983 年)に開示されているように、マスタリングプロ セスを経て形成されたマザースタンパに、軟化さ せたポリカーボネート樹脂を射出し、前記ポリカ ーボネート樹脂が硬化した後、マザースタンパか ら剥離し、マザースタンパの凹凸パターンを射出 したポリカーボネート樹脂上に転写して、凹凸パ ターンを有する基板を形成する方法である。 [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上述した従来の光ディスクにおいては、以下に述べるような問題点とは通知の極めて、基板表面に形成する凹凸パターンは強知を動力、このため凹凸パターンを動力、このため凹凸パポポートのでは、であり、このないがのでは、がでする際に、ことなっているのが現立となっているのが現がである。

また、既に述べたように、従来の光ディスクでは、反射膜2は凹凸パターンを有する透明基板1の上の全面に形成される。ところで、本発明者らの検討によれば、凹凸パターン上に成膜された反

密着不良の場合と同様に、応力集中により、いわゆる応力腐食が起こり、腐食が促進されることが原因と考えられる。

本発明は、以上述べたような従来の問題点を解決するためになされたもので、反射膜における密 着不良や腐食発生がなく、高い信頼性を有すると 共に、パターン化された反射膜以外の領域での不 要な反射を抑制し、S/N比の高い光ディスクを 提供することを目的とする。

# [課題を解決するための手段]

本発明は、透明円板状基板上に、所定のデジタル情報に対応した金属膜パターンよりなる反射膜と、酸化マグネシウムまたは酸化チタニウムのうち少なくとも一種からなる酸化物膜と、保護膜とが順次積層されてなることを特徴とする光ディスクである。

本発明において、所定のデジタル情報に対応した金属膜パターンは、円板状の透明基板の上に金属膜からなる反射膜を成膜した後、この反射膜を 選択的にエッチングすることによって形成するこ 射膜2と透明基板1との密着不良(反射膜2の透明基板1からの浮き上がり)の殆どが、凹凸パターンの凹部と凸部の境界で発生することが明らかとなった。更に、従来構造のCD-ROMを長時間放置した時の反射膜2の腐食発生箇所を評価した結果、やはり凹凸パターンの凹部と凸部の境界を中心として、反射膜2の腐食が多く発生することが明らかとなった。

とができる。

### [作用]

本発明では、平坦な表面を有する円板状の透明 基板の上に、所定のデジタル情報に対応した金属 膜パターンが形成されている。このため従来の光 ディスクで問題となっていた凹凸パターンの凹部 と凸部の境界における反射膜の密着不良や腐食の 問題が生じることがない。

また、本発明者らの検討によれば酸化マグネシれてを発明者らの検討によれば酸化マグネットを 1.0 mm)は、光ディスク装置の再生は波、例えてスク装置の円に対する反射率が 10~20%と極めて小さなものであった。従って、これをして、対するとであった。 でものであったの対験をを合うのとしたがあるとによって、前記したパターン化された反射膜を合うのといるとによって、前記での不必要な反射を抑制するとの存在しなり、高いS/Nを有する光ディスクが実現される。

### [実施例]

以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。

第1図は本発明の一実施例の光ディスクを発明の一実施例の光ディスクをする。第13の第13のの一変をある。第13のの数造方法は、関連を 0.15 点のの 2 を 0.15 点の 2 を 0.15 に 1 を 0.15 に 1

次いで、酸素ガス中の反応性蒸着法により TiまたはMgを蒸着して酸化チタニウムまたは 酸化マグネシウムのいずれかよりなる酸化物膜5 を前記反射膜3を含む透明基板1表面全面にわた リング法を用い、その成膜条件はA r ガス圧力 5 × 10-3 Torr 、投入電力 400Wで、成膜した膜厚 は 2 Junである。 以上のようにして得られた光ディスクでは、微

って成膜する。酸化物の成膜条件は到達真空度

3×10-7 Torr、蒸着時に導入した酸素ガス圧力

は1×10-5 Torr であり、使用したるつほは白金

製ポートで、通電電流は2Aである。また、蒸着

時の基板温度は 70 ℃とし、酸化物膜5の膜厚は

その後、酸化珪素膜からなる保護膜6を酸化物

膜5上に成膜する。保護膜6の成膜にはスパッタ

0.5~ 1.0μmとした。

以上のようにして得られた光ディスクでは、微細な凹凸パターンを射出成形法で透明基板1の上に形成する必要が無いため、従来技術におけるような射出成形時の凹凸パターンの欠け、突起、バリ等の発生という問題点は解決し、光ディスク製造工程での歩留まりが大幅に向上した。また、平坦な基板面上にパターン化した反射膜を形成する情質であるため、従来の光ディスクで問題となっていた凹凸パターンの凹部と凸部の境界での反射

膜の密着不良や腐食の発生も見られなかった。

更に、本実施例による光ディスクのS/Nを測定したところ、従来構造の光ディスクのS/Nに比較して約 1.6倍の高いS/Nを示し、酸化チタニウムあるいは酸化マグネシウムよりなる酸化物膜5を形成しなかった以外は本実施例と同一の構造を持つ光ディスクに比較しても約 1.3倍の高いS/Nを示した。

このように、本発明による光ディスクは、従来の光ディスクに比較して高い信頼性を有し、コンピュータ用のデジタル情報を記録するCDーROMとして優れた特性を具備することが確認された。また、それと同時に、従来構造の光ディスクあるいは酸化物膜5を形成しなかった場合に比較して、高いS/Nを持つことが確認された。

なお、上記の実施例では反射膜3の材料として A ℓ 膜を用いたが、他の高反射率材料、例えば A u , A g , T a , T i N , Z r N 等を用いても 良い。また、実施例中では酸化物膜5として、酸 化マグネシウムあるいは酸化チタニウムを単独に 形成した例のみを述べたが、これらを混合したもの、あるいは積圏したものを酸化物膜5として使用しても良い。

### [発明の効果]

以上述べたように、本発明の光ディスクは、平坦な透明基板上に反射膜を成膜した後、この反射膜をエッチングによってパターン化することによりデジタル情報を記録するため、従来射出成形時に多く発生していた凹凸パターンの欠け、突起、バリ等の問題は解決し、光ディスク製造工程での歩留まりが大幅に向上する。

また、基板上に予め形成された凹凸パターン上に反射膜を成膜する必要が無いため、従来凹凸パターンの凹部と凸部の境界で発生していた反射膜の密着不良や腐食を抑制することが可能となり、高い信頼性を持つ光ディスクが実現される。

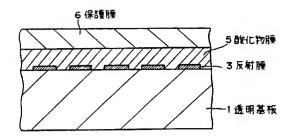
更に、光ディスク装置の再生に用いられる波長 領域のレーザ光に対して反射率が極めて小さな酸 化物膜を前記反射膜を含む透明基板の表面上に成 膜することにより、前述したパターン化された反 射膜の存在しない領域での不必要な反射を抑制することが可能となり、高いS/Nを有する光ディスクが実現される。

# 4. 図面の簡単な説明

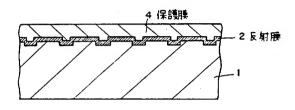
第1図は本発明の一実施例による光ディスクの 半径方向の断面図、第2図は従来の光ディスクの 半径方向の断面図である。

- 1 … 透明基板
- 2, 3…反射膜
- 4,6…保護膜
- 5 … 酸化物膜

代理人介理士組野千惠子



笛 1 図



第2図

**PAT-NO:** JP402183441A

**DOCUMENT-IDENTIFIER:** JP 02183441 A

TITLE: OPTICAL DISK

**PUBN-DATE:** July 18, 1990

# INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

YAMADA, KAZUHIKO

# ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NEC CORP N/A

**APPL-NO:** JP01001249

APPL-DATE: January 9, 1989

**INT-CL (IPC):** G11B007/24

US-CL-CURRENT: 369/283

# ABSTRACT:

PURPOSE: To eliminate the defective adhesion and corrosion generation of reflecting films to suppress the reflection in regions where there are no reflecting films by successively laminating the reflecting films consisting of metallic film patterns, a prescribed oxide film and a protective film on a transparent substrate.

CONSTITUTION: The reflecting films 3 consisting

of the metallic film patterns formed by forming a metallic film consisting of Al, etc., by an electron beam vapor deposition, etc., providing resist patterns on the film and etching the film are provided on the transparent disk-shaped substrate 1 to constitute the optical disk. The oxide film 5 formed by vapor-depositing Ti or Mg by a reactive vapor deposition method in gaseous oxygen and converting the same to titanium oxide or magnesium oxide is provided on the substrate 1 including the films 3. The protective film 6 consisting of silicon oxide, etc., is further provided on the film 5 by a sputtering method, etc.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO&Japio